ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:

на заседании кафедры протокол № <u>7</u> от « <u>25</u> » <u>апреля</u> 2019 г.	Согласовано: Председатель УМК факультета /института				
Зав. кафедрой / Мулюков Р.Р.	/ <u>Балапанов М.Х.</u>				
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА	ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
дисциплина Классические методы моделирова	ания наноматериалов и процессов нанотехнологии				
(наименов	зание дисциплины)				
	базовая				
(Цикл дисциплины и его часть (базо	овая, вариативная, дисциплина по выбору))				
программа	а бакалавриата				
Направление подго	отовки (специальность)				
	аноматериалы пения подготовки (специальности))				
Направленность ((профиль) подготовки				
	руктурные материалы» нности (профиля) подготовки)				
Квал	ификация				
бакалавр					
Разработчики (составители)	<i>*</i>				
профессор, д.фм.н., профессор РАН	The state of the s				
(должность, ученая степень, ученое звание)					
	(подпись, Фамилия И.О.)				

Для приема: 2019г.

Уфа 2019 г.

Составитель / составители: профессор, д.ф.-м.н., Баимова Ю.А.

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры физики и технологии наноматериалов протокол от «_25_ » _ апреля 2019г. № _7_

Заведующий кафедрой

_ / Мулюков Р.Р.

Список документов и материалов (оглавление)

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с	3
планируемыми результатами освоения образовательной программы	
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных	6 (19)
занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	
- (Приложение №1)	
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	7
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе	7
освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев	
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал	
оценивания	
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки	10
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы	
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.	
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,	
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования	
компетенций	
4.3. Рейтинг-план дисциплины (Приложение №2)	24
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для	16
освоения дисциплины	
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и	16
программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины	
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного	18
процесса по дисциплине	
	1

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

При изучении дисциплины <u>«Классические методы моделирования наноматериалов и</u> процессов нанотехнологии» у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:

ОПК-1: способностью применять базовые знания математических и естественнонаучных дисциплин, дисциплин общепрофессионального цикла в объеме необходимом в профессиональной деятельности основных законов соответствующих наук, разработанных в них подходов, методов и результатов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;

ОПК-3: способностью применять основы методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств наноматериалов и наносистем неорганической и органической природы, в твердом, жидком, гелеобразном, аэрозольном состоянии, включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, внутренние и внешние границы раздела фаз, а также физических и химических процессов в них или с их участием;

ПК-4: способностью применять навыки использования (под руководством) методов моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации технологических процессов и свойств наноматериалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов;

Для формирования указанных компетенций и освоения образовательной программы обучающийся должен показать следующие результаты обучения по дисциплине:

	Результаты обучения	Формируемая компетенция (код)	Примечан ие
	1. Знать математические основы метода классической молекулярной динамики	ОПК-1	
Знания	2. Знать физические основы метода классической молекулярной динамики	ОПК-1	
V	3. Знать основные научные программы, реализующие метод молекулярной динамики и структурный анализ результатов моделирования.	ОПК-1, ОПК-3	
Умения	1. Использовать знания, полученные при изучении физических основ метода молекулярной динамики, при исследовании структуры конденсированных сред и процессов в них	ОПК-1, ПК-4	
	2. Выбирать метод моделирования и описания межатомных взаимодействий для исследования конкретных физических систем	ОПК-3	
Владения (навыки /	1. Владеть навыками проведения исследований структуры конденсированных сред и процессов в них с использованием метода молекулярной динамики.	ОПК-3, ПК-4	
опыт деятельнос ти)	2. Владеть навыками использования научных программ, реализующих метод молекулярной динамики и анализа атомной структуры металлов и сплавов по результатам моделирования.	ПК-4	

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина <u>«Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии»</u> является дисциплиной по выбору вариативной части ООП ВО по направлению подготовки 28.28.02 "Наноматериалы".

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

Цели изучения дисциплины: «<u>Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии</u>»

Целью изучения дисциплины «Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии» является формирование у студентов навыков и умений, позволяющих проводить исследования структуры и свойств металлов и сплавов, в том числе наноструктурных, а также других типов наноматериалов, например наноразмерных полиморфов углерода, путем компьютерного моделирования.

Для освоения дисциплины «Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии» студентам необходимы знания, умения и навыки, полученные ими при изучении курсов «Математика», «Физика» и «Информатика и ИКТ» в школе и в рамках дисциплин «Информатика и ИКТ» и «Программирование», «Общая физика», «Методы математического моделирования» и «Высшая математика» в университете.

Чтобы приступить к изучению дисциплины «Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии» студент должен знать основные понятия и законы перечисленных выше дисциплин, быть знакомым с программированием и понятием алгоритмов, а также с базовыми компьютерными программами для математического моделирования.

Освоение данного предмета является одним из необходимых элементов подготовки специалистов по данному профилю...

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код и формулировка компетенции

ОПК-3: способностью применять основы методов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств наноматериалов и наносистем неорганической и органической природы, в твердом, жидком, гелеобразном, аэрозольном состоянии, включая нанопленки и наноструктурированные покрытия, внутренние и внешние границы раздела фаз, а также физических и химических процессов в них или с их участием;

ПК-2: способностью применять навыки сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-технической информации по тематике исследования, разработки и использования технической документации, основных нормативных документов по вопросам интеллектуальной собственности, подготовки документов к патентованию, оформлению ноухау;

 $\Pi K-4$: способностью применять навыки использования (под руководством) методов моделирования, оценки, прогнозирования и оптимизации технологических процессов и

свойств наноматериалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов;

своиств наноматериалов, стандартизации и сертификации материалов и процессов;							
Этап,	Планируемые	Критерии оценивания результатов обучения					
уровень	результаты						
освоения	обучения						
компетенции	(показатели						Оценочные
	достижения	1	2	3	4	5	средства
	заданного	1	-	J	·		ородотва
	уровня						
	освоения						
	компетенций)						
Первый этап	Знать: 1)	He	Имеет	В целом знает	Знает основы	Знает основы	Практические
	теоретические	знает	частичные	основы	математическог	математическог	задания;
Пороговый	основы		знания об	математическог	0	0	собеседование
уровень	математическог		основах	0	моделирования	моделирования	
	0		математическо	моделирования	и методах	и методы	
	моделирования;		го	и методы	решения	решения	
	2) методы		моделировани	решения	уравнений, но	уравнений,	
	решения		я и методах	уравнений	допускает	умеет	
	уравнений		решения		незначительные	применять на	
	математическо		уравнений		ошибки	практике	
	й физики						
Второй этап	Уметь:	Не	Имеет	В целом знает	Знает	Знает	Устный опрос;
	1) знать	умеет	частичные	современное	современное	современное	коллоквиум
Базовый	современное		знания о	программное	программное	программное	
уровень	программное		современном	обеспечение;	обеспечение,	обеспечение;	
	обеспечение		программном	Не в полной	может провести	Анализирует	
	для		обеспечении;	мере может	анализ методов	применимость	
	моделирования		Не умеет	проанализирова	математической	конкретного	
	методом		анализировать	ТЬ	физики, но	метода для	
	молекулярной		применимость	применимость	допускает	решения	
	динамики;		конкретного	конкретного	незначительные	поставленной	
	2) анализиро-		метода для	метода для	ошибки	задачи	
	вать		решения	решения		, ,	
	применимость		поставленной	поставленной			
	конкретного		задачи	задачи			
	метода и		3.17.11	***************************************			
	потенциала для						
	решения						
	поставленной						
	задачи						
Третий этап	Владеть:	Не	Слабо владеет	Владеет	Владеет	Владеет в	Зачет
- perim oran	 знаниями об 	владее	знаниями об	знаниями об	знаниями об	полной мере	
Повышенны	использовании	Т	использовании	использовании	использовании	знаниями об	
й уровень	математическог	-	математическо	математическог	математическог	использовании	
пуровень	0		ГО	о программного	о программного	математическог	
	программного		программного	обеспечения;	обеспечения, но	о программного	
	обеспечения в		обеспечения;	Но не владеет	допускает	обеспечения;	
	оссене инил в	l	occorre renna,	по не владеет	допускает	occine iciina,	I

научном	- не владеет	навыками	незначительные	- методиками	
исследовании;	навыками	применения	ошибки;	решения	
2) уметь	применения	методов	в целом умеет	уравнений;	
применять	методов	математической	применять	- навыками	
современные	математическо	физики	знания на	применения	
методы	й физики.		практике.	методов	
решения				математической	
уравнений для				физики.	
проведения					
научных					
исследований;					

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

	Результаты обучения	Формируемая компетенция (код)	Примечан ие
	1. Знать основные понятия методов математическои физики и моделирования, использующихся при изучении общетеоретических и специальных дисциплин и в инженернои практике	ОПК-3	
Знания	2. Знать методологию, методы и прие мы проведения количественного анализа и моделирования поведения технических систем, событии и процессов нанотехнологий	ОПК-3	
	3. Знать методы теоретического исследования в области решения задач профессиональнои деятельности	ОПК-3, ПК-2	
	4. Знать назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности для моделирования процессов и материалов	ОПК-3, ПК-2	
	1. Пользоваться математическои литературои для самостоятельного изучения инженерных вопросов	ОПК-3, ПК-4	
Умения	2. Применять знания о принципах моделирования для создания собственных алгоритмов при решении конкретных задач физики	ОПК-3, ПК-4	
	3. Умение использовать данные моделирования для более глубокого понимания процессов на микро- и нано - уровнях описания веществ	ОПК-3, ПК-2, 4	

	1. Владеть современными методами		
Владения	математическои□ физики; методами	ОПК-3, ПК-	
(навыки /	построения математических моделеи для	2,4	
ОПЫТ	задач, возникающих в инженернои практике,	2,4	
деятельнос	и численными методами их решения		
ти)	2. Владеть навыками использования		
	атомистического моделирования для решения	ПК-4	
	исследовательских и прикладных задач.		

4.3 Рейтинг-план дисциплины

Рейтинг-план дисциплины представлен в приложении 2.

Экзаменационные билеты

Зачет является оценочным средством для всех этапов освоения компетенций.

Структура зачета:

Билет состоит из одного теоретического вопроса и одного практического задания, выполняемого на компьютере.

Примерные вопросы для зачета:

- 1. На каком приближении квантовой теории основано понятие классического потенциала взаимодействия атомов?
- 2. Какой характер имеет взаимодействие атомов в конденсированных средах (указать все основные особенности).
- 3. Дать понятие парных потенциалов. В чем их приближенность?
- 4. Записать выражения для наиболее известных парных потенциалов и описать смысл их подгоночных параметров. Нарисовать качественный график и указать основные характерные точки.
- 5. Что такое обрезание потенциала и зачем оно нужно? Какие значения имеет радиус обрезания?
- 6. Перечислить недостатки парных потенциалов.
- 7. Записать общий вид выражения для энергии атома в теории функционала плотности и описать ее составляющие.
- 8. Записать вид выражения для энергии атома в модели погруженного атома и объяснить все функции, входящие в него. Объяснить многочастичный характер метода.
- 9. Межатомные потенциалы для бинарных сплавов.
- 10. Межатомные потенциалы для ковалентных кристаллов.
- 11. Назвать и охарактеризовать методы минимизации энергии атомных систем. В чем сложность этой процедуры в плане поиска глобального минимума?
- 12. Объяснить и записать суть метода МД.
- 13. Перечислить примеры задач физики конденсированного состояния, решаемых методом МД.
- 14. Описать ограничения классической МД.
- 15. Описать роль поверхности при моделировании и расчетной ячейки.
- 16. Объяснить периодические граничные условия.
- 17. В чем состоит правило ближайшей частицы в МД и к какому ограничению на расчетную ячейку оно приводит?
- 18. Записать алгоритм Верле для решения уравнений движения в МД.
- 19. Объяснить использование и роль списка соседей в МД.

- 20. Расчет кинетической, потенциальной и полной энергии в МД.
- 21. Как строится калорическая кривая в МД? Как определить температуру плавления объемных кристаллов и наночастиц?
- 22. Как рассчитать коэффициент диффузии в МД?
- 23. Расчет давления в МД.
- 24. Задание начальной температуры системы в МД.
- 25. Методы моделирования систем с постоянной температурой: пропорциональный и дифференциальный термостаты.
- 26. Методы моделирования систем с постоянной температурой: термостат Андерсена (стохастический метод).
- Моделирование систем с постоянным давлением: пропорциональный и дифференциальный баростаты.
- 28. Координационный анализ структуры металлов.
- 29. Параметр центральной симметрии.
- 30. Анализ структуры металлов с помощью радиальной функции распределения.
- 31. Программа молекулярно-динамического моделирования LAMMPS. Ее использование. Основные команды LAMMPS.

В рамках использования модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости студентов итоговая оценка знаний студента по дисциплине производится по сумме баллов, полученных в рамках текущего и рубежного контроля знаний, умений и навыков в течение семестра, и баллов, полученных на зачете.

За работу в семестре студент получает до 70 баллов за выполнение заданий в рамках текущего и рубежного контроля и дополнительно до 10 баллов за результаты участия в олимпиаде студентов по общей физике. Для допуска к зачету студент должен набрать в семестре не менее 35 баллов.

Максимальное количество баллов, получаемое студентом на зачете, составляет 30 баллов.

Для зачета:

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов).

Критерии оценивания ответа на зачете:

(30 баллов)

Ответ на вопрос должен показать глубокие, прочные знания студента. Ответ должен быть логичным и доказательным. Студенту необходимо знать основные понятия, термины, развернутые определения, использовать современные данные науки. Студент должен устанавливать причинно-следственные связи, применять знания в новой ситуации. Студент должен продемонстрировать умение делать аргументированные выводы.

(20 баллов)

Ответ студента должен показать глубокие, прочные знания. Ответ должен быть логичным и доказательным. Студенту необходимо знать основные понятия, термины, развернутые определения, использовать данные современной науки. Студенту необходимо устанавливать причинно-следственные связи, излагать материал с учетом принципов объективности и научности. В ответе допускаются отдельные несущественные неточности.

(10 баллов)

Ответ на вопросы должен показать знания поставленных вопросов. Необходимо знать основные понятия, термины, развернутые определения, фактический материал, использовать данные современной науки. В ответе могут допускаться существенные ошибки и неточности.

(0 баллов)

Ответ на поставленные вопросы показывает незнание его содержания, основных понятий, терминов. Студент не умеет устанавливать причинно-следственные связи, излагать

материал с учетом принципов научности и объективности, анализировать указанные источники. Ответ студента не соответствует вопросу, а так же при отсутствии ответа и при отказе от ответа.

При изучении дисциплины «Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии» текущий контроль осуществляется в виде устного опроса (5 баллов за семестр); допуска, выполнения лабораторных работ, оформления и защиты отчета (35 баллов). Рубежный контроль проводится в форме письменного опроса (три опроса по 10 баллов, всего за семестр 30 баллов). По учебному плану итоговый контроль проводится в форме зачета (30 баллов).

Преподаватель может поощрить студентов за участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, за активную работу на аудиторных занятиях, за публикации статей, за работу со школьниками, выполнение заданий повышенной сложности в виде поощрительных баллов (до 10 баллов за семестр).

Перевод оценки из 100-балльной системы:

- зачтено от 50 баллов (включая 10 поощрительных баллов);
- не зачтено менее 50 баллов;

Задания для контрольных работ

Типовые задачи, предлагаемые на семинарских занятиях и контрольных

- 1. Вывести выражение для силы в системе, взаимодействие в которой описывается потенциалом Ленарда-Джонса. Вывести связи между параметрами потенциала и характеристиками системы (параметром решетки, энергией связи).
- 2. Вывести выражение для силы в системе, взаимодействие в которой описывается потенциалом Морзе. Вывести связи между параметрами потенциала и характеристиками системы (параметром решетки, энергией связи, упругими модулями).
- 3. Создать с помощью инструментов, встроенных в программу VMD, структуру графита, состоящего из 7 слоев, где атомы показаны сферами, а связи линиями на белом фоне.
- 4. Записать список команд программы LAMMPS, задающий проведение МД расчетов в течение 120 пс (шаг выбрать самостоятельно) при температуре 1000 К при постоянном давлении и последующую релаксацию до состояния с минмимальной энергией.

Описание методики оценивания письменных задач:

- 5 баллов выставляется студенту, если ответы на вопросы были даны верно;
- 4 балла выставляется студенту, если при верном ответе на вопрос в общем виде допущены незначительные ошибки в понятиях;
- 3 балла выставляется студенту, если отсутствует ответ на один из вопросов или допущена принципиальная ошибка в ответах;
- 1-2 балла выставляется студенту, если верно записана только часть ответа или ответы ошибочны.
- 0 баллов ставится при отсутствии ответа или при полностью неверном ответ или когда ответ не соответствует поставленному вопросу.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

- 1. Назаров А.А. Принципы и методы многоуровневого моделирования структуры материалов: приложения к наноструктурным металлам. В кн.: Всероссийская школаконференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальная математика и ее приложения в естествознании». Лекции. Том 1. Математика, физика, химия.- Уфа, БГУ, 2008. с. 103-118.
- 2. Назаров А.А., Мулюков Р.Р. Атомистическое моделирование материалов, наноструктур и процессов нанотехнологии. Уфа: БашГУ, 2010.
- 3. Хеерман Д.В. Методы компьютерного эксперимента в теоретической физике. М.: Наук. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990.
- 4. Мансури Г.А. Принципы нанотехнологии. Исследование конденсированных веществ малых систем на молекулярном уровне. М.: Мир, 2008.

Дополнительная литература:

- 1. Гулд X., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике (в 2-х томах). М.: Мир, 1990.
- 2. Рит М. Наноконструирование в науке и технике. Введение в мир нанорасчета. РХД, 2005.

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины

http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/http://lammps.sandia.gov/

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине приведена в таблице:

Наименование	Вид занятий	Наименование оборудования,			
специализированных		программного обеспечения			
аудиторий, кабинетов,					
лабораторий					
1	2	3			
Лекционная аудитория	Лекции	Доска, компьютер, мультимедийный			
415		проектор, экран			
учебная аудитория для	Лабораторные	Доска, мел, компьютеры			
проведения лабораторных	работы				
занятий на компьютерах: аудитория № 412					

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины	«Классические методы моделирования наноматериалов и процесс	OB
	<u>нанотехнологии»</u> на <u>б</u> семестр	
	<u>очная</u>	
	форма обучения	

	Количество часов по семестрам					
Виды учебной работы	Общий объем по РУП 108	№ семестра 6				
Аудиторные занятия	42	42				
Лекции	16	16				
Лабораторные занятия	32	32				
Практические занятия	16	16				
Самостоятельная работа студентов	42	42				
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2				
Виды контроля	зачет	зачет				

Форма контрол	ія:		
	зачет	6	семестр

№ п.п.	Тема и содержание	прак семи лабо само труд	риалов: тические нарские раторные стоятельная оемкость (в ч	ле. зан зан ра рабо насах)	кции, ятия, ятия, боты, та и	Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельно й работе стулентов (СРС)	Форма текущего контроля успеваемост и
1	2	ЛК 3	ПР/СЕМ 4	ЛР 5	CP 6	7	8	9
1	Модуль 1. Общая характеристика методов моделирования материалов, описание межатомного взаимодействия в конденсированных средах и визуализация атомных систем. Введение. Общая характеристика методов моделирования в физике материалов. Роль компьютерного моделирования в физике материалов и в нанотехнологии. Уровни описания структуры материалов. Общая характеристика и классификация методов компьютерного моделирования материалов. Моделирование из первых принципов. Атомистическое моделирование. Дислокационное, микро- и макро-механическое моделирование.	2	7	3	4	[1]; [2], Введение	Понятие о многоуровневом описании и методах моделирования материалов [1]	Тест
2	Потенциалы межатомного взаимодействия в классической молекулярной динамике. Квантовомеханическое обоснование классического межатомного потенциала. Парные потенциалы и их недостатки. Современные многочастичные потенциалы. Модель погруженного атома.	2	2	2	4	2, § 1.1-1.4 3 (с.60-69) 4, гл.2	Межатомные потенциалы для бинарных сплавов и ковалентных кристаллов [2] § 1.5, 1.6	Тест
3	Компьютерная визуализация атомных систем. Изучение и освоение программы визуализации VMD.	2		2	4	[2], Л. р. № 1	Методы и программы визуализации результатов атомного	Защита отчета

							моделирования	
8	Модуль 2. Основы молекулярной динамики. Методы атомистического моделирования твердых тел. Методы минимизации энергии (молекулярная статика). Основы метода молекулярной динамики (МД). Суть метода МД. Связь МД со статистической физикой. Задачи, решаемые с помощью МД. Ограничения классической МД. Ячейка моделирования. Граничные условия. Правило ближайшей частицы. Список соседей.	2	2	4	6	[2], § 2, 3.1-3.6, 3.9 3, гл. 3 4, гл.5 [2], Л. р. № 2	Численные методы решения уравнений движения в молекулярной динамике 2, § 3.7, 3.8	Контрольная работа, решение задач Защита отчета
9	Расчет структурных и термодинамических параметров в молекулярной динамике. Кинетическая, потенциальная и полная энергии. Калорическая кривая. Определение температуры плавления объемных кристаллов и наночастиц. Расчет коэффициента диффузии. Расчет давления в МД.	2	2	4	6	2, § 4.1-4.7 3, гл. 3 4, гл.5 [2], Л. р. № 3	Атомные напряжения и их расчет в молекулярной динамике [2], §4.7	Выборочный опрос, контрольная работа, Защита отчета
10	Модуль 3. Моделирование физических систем и процессов методом молекулярной динамики Моделирование систем с постоянными давлением и температурой. Задание исходной температуры при моделировании. Термостат Андерсена, интегральный метод, дифференциальный и пропорциональный термостаты для моделирования систем при постоянной температуре. Метод расширенной системы, ограничивающих условий при моделировании с постоянным давлением. Метод Паринелло и Рамэна	2	3	4	6	2, § 5.1-5.3 3, гл. 3 4, гл.5 [2], Л. р. № 5,8	Проведение расчетов методом молекулярной динамики	Защита отчета
11	Научные программы, реализующие метод МД. Программы XMD, LAMMPS. Команды LAMMPS.	2	4	8	6	2, § 6.1-6.3 [2], Л. р. № 4	Проведение расчетов методом молекулярной динамики	Выборочный опрос, контрольная работа, Защита отчета
12	Методы анализа атомной структуры при моделировании. Координационный анализ. Параметр центральной	2	4	8	6	2, § 8.1-8.4 [2], Л. р. № 7	Визуализация атомных энергий	Выборочный опрос,

симметрии. Анализ общих соседей атомных пар. Визуализация дефектов: точечные дефекты, дислокации, дефекты упаковки, границы зерен. Различение г.ц.к. и г.п.у. структур. Радиальная функция распределения					и напряжений	контрольная работа, Защита отчета
Всего часов:	16	16	32	42		зачет

Примечание 1. Сокращение в таблице: КР – контрольная работа.

Примечание 2. Лабораторные работы по методам моделирования описаны в рабочей программе дисциплины «Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии».

Примечание 3. Часы на самостоятельную работу включают время на подготовку к зачету (контроль).

Примечание 4. В таблицу не включено 1.7 часа ФКР (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности во время семестра, подразумевающие контактную работу обучающихся с преподавателем) .

Рейтинг – план дисциплины

«Классические методы моделирования наноматериалов и процессов нанотехнологии»

(название дисциплины согласно рабочему учебному плану)

направление <u>«Наноматериалы»,</u> профиль «<u>Объемные наноструктурные материалы»</u> курс $\underline{3}$, семестр $\underline{6}$

Виды учебной деятельности студентов	деятельности студентов Балл за конкретное			Баллы		
	задание	заданий за	Мини-	Макси-		
		семестр	мальный	мальный		
Модуль 1 «Общая характеристика мето						
описание межатомного взаимодейств	ия в конденсирован	ных средах и				
визуализация атом	иных систем»					
Текущий контроль						
Tect №1	4	5	0	5		
Рубежный контроль						
1. Контрольная работа №1	5	3	0	10		
ВСЕГО ПО МО	ЭДУЛЮ 1	1	0	15		
Модуль 2 «Основы молек	улярной динамики»	,				
Текущий контроль						
3. Контрольная работа №2	5	4	0	10		
Рубежный контроль						
1. Тест №2	3	5	0	15		
ВСЕГО ПО МО	0	25				
Модуль 3. «Моделирование физичест	ких систем и процес	сов методом				
молекулярной д						
Текущий контроль						
3. Контрольная работа №3	5	4	0	10		
Рубежный контроль						
1. Тест №3	3	5	0	10		
Поощрительн	ые баллы					
Выполнение дополнительных заданий			0	10		
Итого поощрительных баллов			0	10		
Посещаемость (баллы вы	читаются из общей су	ммы набраннь	іх баллов)	•		
1. Посещение лекционных занятий		_	0	-6		
2. Посещение практических занятий			0	-10		
Итоговый ко						
Зачет	9 (вопрос билета)	2 вопроса	Макс. 18 б.	54		
	3 (доп. вопрос)	2	Макс. 6 б.			
	6 (задача)	1	Макс. 6 б.			